PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-057111

(43) Date of publication of application: 03.03.1989

(51)Int.Cl.

G01B 11/30

(21)Application number : 62-213636

(71)Applicant: CHUO SEIKI KK

(22)Date of filing:

27.08.1987

(72)Inventor: TAKADA KOJI

MAGARA KENJI

(54) MEASURING APPARATUS OF LINEAR MOTION

PURPOSE: To measure a factor of an error of five components inclusive of a rolling error, by providing two

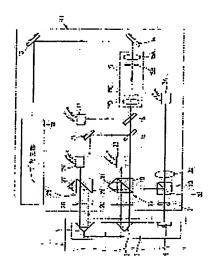
(57)Abstract:

displacement prisms which are displaced in accordance with the motion of a linear motion body.

CONSTITUTION: Corner cube prisms CQ3 and 4 for displacement detection are so disposed on a linear motion body 1 as to be spaced by a prescribed dimension L, and a light flux emitted from a laser generator 12 is divided in two by a half mirror 18 and then introduced into displacement magnifying means 22 and 28 respectively. Then, the light fluxes are reciprocated twice between the CQ3 and 4 respectively, and thereby the displacements of the CQ3 and 4 are magnified four times and detected by four-quadrant

respectively. Output signals of these PS's 23 and 29 are introduced into an arithmetic unit, together with output signals from PS17 for correction and PS34 for angle detection. Based on the respective output signals of the

photosensors PS23 and 29 for position detection



PS's 17, 22 and 28 (or PS34), the arithmetic units executes computation of a prescribed formula, and thereby a displacement error in each of horizontal and vertical directions and a rolling error (or a pitching error, a yawing error) or the motion body 1 can be determined.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-57111

@Int Cl 1

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和64年(1989)3月3日

G 01 B 11/30

101 A - 8304 - 2F

> 審査請求 有 発明の数 1 (全12百)

69発明の名称

直線運動測定装置

の特 頭 昭62-213636

願 昭62(1987)8月27日 29出

田 · 79発 明·者 高

孝 次 新潟県長岡市巻島町905

柄 79発 明

憲 治 東京都千代田区神田淡路町1丁目9番地 中央精機株式会

社内

中央精機株式会社 人. の出願

東京都千代田区神田淡路町1丁目9番地

邳代 理 人 弁理士 広瀬 和彦

外1名

1. 発明の名称

直線運動測定裝置

2、特許請求の範囲

直線延勤体側に設けられ、該直線運動体の動き に応じて変位する第1、第2の変位プリズム及び 反射粒と.

所定角度の振動而を有する直線偏光を光束とし て発生する光束発生手段と,

該光束発生手段から発生する光束で該光束発生 部目体の光弧の変位を検出する補正用位置検出手 砂と、

前記光束発生手段による光束を前記直線運動体 側の第1の変位プリズムとの間でn回往復させる ことにより、 該変位プリズムの変位量を2n倍に 拡大する第1の変位拡大手段と.

該第1の変位拡大手段から拡大して再出された 光束を検出する第1の位置検出手段と、

前記光束発生手段による光東を前記直線運動体 側の第2の変位プリズムとの間で1回往復させる ことにより、該変位プリズムの変位量を2m倍に 拡大する第2の変位拡大手段と、

設切2の変位拡大手段から拡大して導出された 光東を検出する第2の変位検出手段と、

前記第1または第2の変位拡大手段から射出さ れた光東を前記運動体側の反射鏡で反射させ、こ の反射光をレンズを通過させることによって該反 射鏡の朝き角を導出する角度導出手段と、

該角度専出手段で導出した傾き角を検出する角 度検出手段と.

前記補正用位置校出手段、第1、第2の変位校 出手段からの出力信号に基づき、前記道線運動体 の水平方向変位調道、垂直方向変位調差およびロ ーリング観差を前算すると共に、角度検出手段か らの出力信号に基づきピッチング設准、ヨーイン グ訳茨を削算する削算手段とから構成してなる道。 · 级型劲加定装置.

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本苑明は、例えば工作機械、光学機械、計劃機

嫉等のように直線運動する機器の抗度検査を行な うための直線運動測定装置に関する。

〔従来の技術〕

一般に、直線型効する機器は、X 軸テーブル、X - Y - Z 軸テーブル等の移動テーブルが用いられているが、これら移動テーブルの直線運動構度を高精度に測定しておくことが、所期の目的を達成するために重要な前提となる。

ところで、第9図に示す如く、直線型動する工作機械等の移動体Mが例えばる軸に沿って移動した場合、 Z 軸方向の位置決め設益 e x 、 Y 軸方向の動きに伴う X 軸変位設益 e x 、 Y 軸変位設益 e x 、 Y 軸変位設益 e x の 3 成分からる変位設益と、 X 軸回りのピッチングによるローリング設益 a 、 Y 軸回りのローリングによるローリング設益 y からなる 3 成分の角度設益 c の 6 成分の設着が発生することが知られている。

そして、従来技術においては、これら 6 成分の、 誤 差の うち 4 成分の 誤 差、 即 ち X 葡 変 位 誤 差

ミラー、コリメータレンズを介して第1のコーナ キューブプリズムに至って水平偏光成分 P と 垂 値 偏光成分 S に分割され、垂直偏光成分 S は 立 立 位 位 キューブプリズムによって、 該 プリズムの変位 位 ム S の 2 倍の変位 2 Δ S を もった 反射波とり、 この反射波は第1の偏光ビームスプリッタ、 無介して 変位 校出用の 4 象限フォトセンサで受光され、 こ れからの出力信号はX 軸変位 誤差 e x 、 Y 軸変位 認差 e y として
初介される。

さらに、第1の偏光ビームスブリッタで分割された水平偏光成分Pは反射後の傾き角0の2倍の反射被となり、この反射被は第1のコーナキューブブリズム、コリメータレンズ、ハーフミラーを介して第2の偏光ビームスブリッタを透過させた後、角度検出用の4象限フォトセンサで変位はニッチング設度α、ヨーイング設度βとして領算される。

ex 、 Y 軸変位調差 e γ 、 ピッチング調差 α 、 ヨーイング調差 β の 4 成分を同時に測定しうるようにした直線 運動 測定 装置 に関する 先行 技術として、

(イ) 高田、吉田、前田: "レーザビームを利用した直線型動植度測定"昭和59年度構設 学会状期大会学術講演会論文集、P132、 P133

(ロ) マシニングセンタにおける直線運動抗度 検査の高度化、財団法人工作機械技術振興財団編 (昭和60年5月)

笠が知られている。

これら各先行技術によるものは、直線型動体側に第1の個光ビームスプリッタ、コーナキューププリズム及び反射鏡を設け、湖定装置側に同一動線上に第2の個光ビームスプリッタ、ハーフミラー、コリメータレンズを配設すると共に、ハーフミラーに直線個光を発生するためのレーザ発生装置と 1/4被長板を設ける。

そして、光顔からの光束は 1/4波艮板、ハーフ

(発明が解決しようとする問題点)

前述した先行技術によるものによれば、第1に 直線運動体が移動するときに生じる調差の 6 成分 のうち、 4 成分を同時に測定することができるも のの、必要な場合であってもローリング混差γに ついては測定できないという問題点があった。

第2に、レーザ発生装置は、レーザを発振させるときにかなりの熱が発生し、レーザ管自体が熱変形して、レーザ出力が変動するが、光顔自体の変動について何らの考慮がなされていないために、翻定精度に低下をきたすという問題点があった。

第3に、コーナキューブブリズムからの反射波と、反射鋭からの反射波は同一光路上を通過し、この間にコリメータレンズを透過する。このため、直線型動体の変位 Δ S を 2 倍の変位 2 Δ S に 拡大すべくコーナキューブブリズムを使用しても、反射波がコリメータレンズを透過する間に拡大された変位優が縮小されてしまい、変位娩出用4 象限フォトセンサによる検出分解能が小さく

ってしまうという問題点がある。

(周題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するために、本発明は、直線 運動体側に設けられ、該直線運動体の動きに応じ て変位する第1、第2の変位プリズム及び反射鏡 と

所定角度の振動面を有する直線偏光を光束として発生する光東発生手段と、

該光東発生手段から発生する光東で該光東発生 部自体の光源の変位を検出する補正用位置検出手 段と、

前記光東発生手段による光束を前記道級運動体

ーリング調益を**対算すると共に、** 角度検出手限からの出力信号に基づきピッチング調益、ヨーイング調差を**対算する** 複算手段とから構成してな

(実施例)

以下、本発明の実施例を添付図而を参照しつつ 詳細に述べる。

まず、第1回は実施例の全体構成図を示し、同図において、1は工作機械等の直線運動体、2は 該直線運動体1に取付けられた検出ブロックを示 し、該検出ブロック2には第1の変位検出用のコーナキューブブリズム3、第2の変位検出用コーナキューブブリズム4が所定寸法1だけ機間して 配設されていると共に、該各コーナキューブブリズム3、4と異なる位置に角度検出用反射镜5が 配設されている。

また、11は値線理動体1に発生する名談差成分を測定する測定装置末体で、該測定装置末体 11は可動荷台として形成され、後述する各機器 が図示のように配置されている。12はレーザ発 側の第1の変位プリズムとの間で1回往復させることにより、 該変位プリズムの変位量を2 n倍に拡大する第1の変位拡大手段と、

該第1の変位拡大手段から拡大して導出された 光泉を検出する第1の位置検出手段と、

該第2の変位拡大手段から拡大して将出された 光東を検出する第2の変位検出手段と、

前記第1または第2の変位拡大手段から射出された光東を前記型動体側の反射鏡で反射させ、この反射光をレンズを通過させることによっては反射鏡の傾き角を導出する角度導出手段と、

該角度導出手段で導出した傾き角を検出する角度検出手段と、

前記補正用位置検出手段、第1,第2の変位検 出手段からの出力信号に基づき、前記直線運動体 の水平方向変位調差、脈直方向変位調差およびロ

生器で、 越レーザ発生器 1 2 は例えば出力 3 ~ 1 0 mm の Ne ー He レーザ源が用いられ、 減レーザ源から射出された光東 B は第 2 図に示す如く 紙面に対して 4 5 °の振動面を有する道線偏光であり、 後述する偏光ビームスプリッタ 1 9 、 2 5 によって水平偏光成分 P と垂直偏光成分 S とに分割可能となっている。

13、14はレーザ発生器12から出力された 光東を反射し第1の変位検出用コーナキューブブ リズム3に向け光路変更する反射鏡、15は反射 鏡14で反射した光東を拡大する光東拡大器で、 該光東拡大器15は凸レンズ15A、ピンホール 15B、虹彩紋リ15C、他の凸レンズ15Dか らなり、光東を約6倍程度に拡大する。

16は光東拡大器 15の次段に位置して光路上に設けられた第1のハーフミラーで、該ハーフミラー 16で反射された光東は補正用4 象限(2次元)フォトセンサ17で受光される。ここで、前記フォトセンサ17は技速する作用によってレーザ発生器 12のレーザ管目体の熱変形も含めたレ

ーザ覇の変位を娩出し、後述する第1.第2の位 置検山用4象限フォトセンサ23.29で検出さ 遊を決めるために用いられるものである。

次に、19はハーフミラー16の次に設けられ た第2のハーフミラー18を介して光東拡大器 15から射出された光路上に設けられた第1の傷 光ピームスプリッタ、20は該偏光ピームスプリ ッタ19と検出ブロック2側の第1の変位検出用 コーナキューブプリズム3との間に設けられた第 1の 1/4波長板、21は前記偏光ビームスプリッ タ19の上片に固着された第1の変位拡大用コー ナキューブプリズムで、これら偏光ビームスプリ ッタ19、 1/4波及板20、コーナキューブプリ ズム21によって本実施例による第1の変位拡大 手段22を構成している。こごで、前記偏光ビー ムスプリッタ19は入射された直線偏光のうち、 水平偏向成分Pは透過し、垂直偏光成分Sは反射 する性質を有している。一方、 1/4被長板20は 直線盤光を円盤光に変換し、円傷光を直線偏光に

して 57.1 の変位拡大用コーナキューブプリズム 21で反射し、3度偏光ビームスプリッタ19に 入って反射され、 1/4波長板20を通過する。 この 1/4波長板20を通過するとき、垂直偏光成 分Sは時計方向の円偶光となり、第1の変位検出 用コーナキューブブリズム3で再び反射され、 1/4波艮板 2 0 を 4 度通過し、水平個光成分 P と なり、偏光ビームスプリッタ19に入射する。か くして、この水平偏光成分Pは偏光ビームスプリ ッタ19を透過することになり、該個光ビームス

ブリッタ19と第1の変位検出用コーナキューブ

プリズム3との間を2往復させることになり、該

コーナキューブプリズム3の変位ΔSを4倍の変

位、即ち4ΔSに拡大することができる。

一方、23は前記第1の変位拡大手段22を構 成する偏光ビームスブリッタ19を透過した水平 傷光成分Pからなる光束を受光する羽1の位置検 出用4女限(2次元)フォトセンサで、 はフォト センサ23からの出力は後述するようにX舶変位 訳注 e z 、 Y 軸変位訳差 e y 、 及びローリング調

変換する。

さて、上記構成による第1の変位拡大手段22 れた値を補正し、直線運動体1に発生した真の誤 、 による作動について、 郊 3 図を参照しつつ述べ る。いま、第3図中において、直線運動体1側の 原因で第1の変位検出用コーナキューブプリズム 3 が正規位置から変位△Sだけ変位したものと し、また直線偏光のうちの水平偏光成分Pを . 「‡」、垂直偏光成分Sを「・」として衷わし、 時計方向円偏光を「◯」、反時計方向円偏光を 「◆」で扱わすものとする。いま、偏光ビームス プリッタ19に入射された振動面45°の直線倡 光は水平偏光成分Pと垂直偏光成分Sに分割さ れ、水平偏光成分Pのみがこれを透過して 1/4波 長板20を通過する。この際、水平偏光成分Pは 反時計方向の円偏光に変換される。円偏光となっ た光東は Δ S だけ変位した第 1 の変位検出用コー ナキューブブリズム3を反射し、再び 1/4波長板 20を通過して垂直偏光成分Sとなり、 偏光ビー ムスプリッタ19に再び入る。そして、この垂直 個光成分 S は該偏光ビームスプリッタ 1 9 で反射

益γの訓算に用いられる。

次に、24は前述した第2のハーフミラー18 によって反射した光東を反射し、第2の変位検出 用コーナキューブプリズム 4 に向け光路変更する 反射鏡、25は該反射鏡24で反射された光路上 に設けられた第2の偏光ピームスプリッタ、26 は該偏光ピームスプリッタ25と前記コーナキュ ーププリズム4との間に設けられた第2の 1/4波 艮板、27は前記偏光ビームスブリッタ25の上 片に因着された第2の変位拡大用コーナキューブ プリズムで、これら反射鏡24、偏光ビームスプ リッタ25、 1/4波長板25、コーナキューブブ リズム27によって本実施例による第2の変位拡 大手段28を構成している。そして、この第2の 変位拡大手段28は前述した第1の変位拡大手段 と阿様に第2の変位検出用コーナキューブプリズ ム4の変位 AS、を4倍の変位 4AS、に拡大す るものである点において何ら変わるところがな

一方、29は第2の変位拡大手段28の偏光ビ

ームスプリッタ25を返過した光東を受光する第2の位置検出用4枚限(2次元)フォトセンサで、減フォトセンサ29は前述した第1のフォトセンサ23と区倒してX軸変位認差ex、 Y軸変位認差ex、 及びローリング調差γの演算に用いられる。

また、30は第1の偏光ピームスプリッタ19で反射された垂直偏光成分5が別光路として入射される第3の偏光ピームスプリッタ、31は該偏光ピームスプリッタ、31は該6 光ピームスプリッタ30と角度検出用反射鏡5との間に設けられた第3の1/4被長板、32は前記の角光ピームスプリッタ30を透過した光東向けに設けられた第30を透過した光中向した表現では、1/4被展立との角光ピームスプリッタ30、1/4被展東されら偏光ピームスプリッタ30、1/4被展立た56次ピームスプリッタ30、1/4被展前による角度導出手段33を構成し、これらは第1の変位拡大手段22の光路とは異なり、反射鏡5を含む光路上に設けられている。

ここで、上記構成による角度専出手段33の作

の焦点距離 f の位置に配設され、ピッチング 誤差 α、ヨーイング 設造 β の値算に用いられる。

いま、このフォトセンサを符号100として代表的に表わすと、該フォトセンサ100は受光面101を有するシリコンフォトダイオードからなり、各コーナに電極 a , b , c . d を有している。そして、受光面101のある位置に符号102として光スポットを当てると、電荷が発生し、その電荷は抵抗層を各電極 a ~ d に向かって流れる。その電流は各電板 a ~ d までの距離に反比例しているため、電流の避和に対する個別電流の比によって光スポット102の位置を求めることができる。

即ち、光電流の総和をIΣ、各電板 a ~ d の光 電流をI』、I。、I。、I。とすると、

$$d \rightleftharpoons 20 f \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots (1)$$

で汲わされ、頻き角 0 を変位 d に変換して海出し うる。

一方、34は角度導出手段33からの光東を受 光する角度検出用4象限(2次元)フォトセンサ で、該フォトセンサ34はコリメータレンズ32

٤.

となり、題和IIに対するX軸の光電流の片容りは、

$$\frac{I \times - I \times -}{I \Sigma} = \frac{(1a+1b) - (1c+1d)}{1a+1b+1c+1d} \cdots (4)$$

となり、フォトセンサ100のX 勧、Y 髄中心から電機までの距離を2とし、光スポット102までのX 軸距離をXとすると、X は (6) 式となる。

$$\frac{X}{2} = \frac{I \cdot x \cdot - I \cdot x}{I \cdot \Sigma} \qquad \cdots \cdots \cdots (5)$$

$$X = \mathcal{Q} \times \frac{1 \times - 1 \times - 1}{1 \times 2}$$

$$= \mathcal{Q} \times \frac{(1a+1b) - (1c+1d)}{1a+1b+1c+1d}$$

$$\cdots \cdots (6)$$

阿様にして、Y動+方向の光電流を I v·. − 方向 の光電流を I v·とすると、

フォトセンサ 1 0 0 の中心から、光スポット 1 0 2 までの Y 勧距離を Y とすると、

$$Y = \Omega \times \frac{I_{Y} - I_{Y}}{I_{\Sigma}}$$

$$= \Omega \times \frac{(I_{a} + I_{d}) - (I_{b} + I_{c})}{I_{a} + I_{b} + I_{c} + I_{d}}$$
....(8)

となり、フォトセンサ100上の光スポット。 102の低心位置X、Yが求められる。

なお、第5図、第6図に示す如きフォトセンサ 100、顔質器200は、例えば浜松ホトニクス

ところで、上記函算类型41を用いて各談差成分 ex , ev , アの函算原理について第8図を参照しつつ述べる。

38 図において、補正用フォトセンサ17による光スポットの位置をP。 (X。,Y。)、 第1、第2の位置検出用フォトセンサ23、29 による光スポットの位置をそれぞれP; (X; 株式会社製の半導体位置換出業子として公知である。

さて、次に第5図に示したフォトセンサ、即ち 補正川フォトセンサ17、第1の位置検出川フォ トセンサ23、第2の位置検出川フォトセンサ 29、角度検出用フォトセンサ3.4を用いて、6 成分のうち5成分を複算するための回路構成と作 動原理につき、第7図および第8図により説明する。

第7 図中4 1 は匈女装置で、被匈女装置41 は第6 図で代表的に示した匈女器200と同一の構成を有する匈女器42、43、44、45と、被各匈女器42~44の次段に設けられた被算器46~49の次段に設けられた加算器50、51及び被算器52と、該加算器50、51及び被算器52と、該加算器50、51及び被算器52の次段にそれぞれ設けられた別算器53、54、55とから構成されている。そして、補正用フォトセンサ17からの検出信号は演算器44に入力されて受光した光スポットの位置をX。、Y。

Yı). P: (X; . Y;) とし、被各フォトセンサ23,29間の距離をLとすると、光スポットP; と P; との間の X 軸, Y 軸方向の 翻定位置の 恋 (変位分) Δ X; . Δ Y; は.

$$\Delta X_{1} = X_{1} - X_{0}$$

$$\Delta Y_{1} = Y_{1} - Y_{0}$$
.....(9)

$$\Delta X_{7} = X_{7} - X_{9}$$

$$\Delta Y_{7} = Y_{7} - Y_{9}$$
......(10)

となる.

このため、(9)式による前算は前算装置41の映算器48、49によって更行され、(10)式による前算は破算器46、47によって更行される。

ここで、ΔΧι , ΔΧι は水平方向 (X 輔方向) の変位分であるから、いま直線運動体 1 の X 輔方向の大略の鉄茂成分Δεχ ´ とすれば、

$$\Delta$$
 e x $^{\prime}$ 与 Δ X $_{1}$ 与 Δ X $_{2}$ ……… (11)
となるが、 水災施例ではさらに翻定精度を高める

ために、加算器50によってこれらの値を加算処理した技、割算器53によって1/2に関算することにより、X動力向の2箇所での平均的な誤差成分Δexを、

$$\Delta e_x = \frac{\Delta X_1 + \Delta X_7}{2} \cdots \cdots (12)$$

として顔箕することができる。

同様に、 Δ Y ι , Δ Y , は垂直方向 (Y 軸方向) の変位分であるから、直線運動体 1 の Y 軸方向の大略の設益成分Δ e γ ´ とすれば、

$$\Delta e_{Y} = \frac{\Delta Y_{1} + \Delta Y_{2}}{2} \cdots \cdots \cdots (14)$$

として演算することができる。

また、ローリング設差γであるが、これは Z 軸を中心とする、 Z 軸回りのローリングによる 誤差であるから、第1、第2の位置検出用フォトセン

$$\alpha' = t_{4n} \cdot 1 \cdot \frac{X}{2} \cdot \frac{X}{2}$$

$$\beta' = t_{4n} \cdot 1 \cdot \frac{Y}{2} \cdot \frac{Y}{2}$$
......(16)

で表わされる。

然るに、角度検出用フォトセンサ34の光スポットの位置をみると、(1)式からも明らかなように角度検出用反射数5の傾き角0に依存した変位 d の位置であるから、演算器45からの出力、即ちX動力向変位分X1、Y動力向変位分Y1は、

$$\alpha = X;$$

$$\beta = Y;$$

$$\cdots \cdots \cdots (17)$$

として祖ちに表わされることになり、該前算器 45から進接導出しうる。

かくして、本実施例による直線型助制定装置によれば、レーザ発生器11からの直線偏光を用いて、直線型助体1に発生する6成分の設度変因の うち、5成分の設置er.er,α、β、γを同時に翻定することができるから、直線型助体1を
$$\gamma = t_{4n} \cdot 1 \quad \frac{\Delta \gamma_2 - \Delta \gamma_1}{L} = \frac{\Delta \gamma_2 - \Delta \gamma_1}{L} \cdots \cdots (15)$$

さらに、ピッチング設益αはX軸を中心とする X 軸回りのピッチングによる設益であり、ヨーイング設益βはY 軸回りのヨーイングによる設益であり、これら各設造成分の可算について述べる。

まず、第5 図からも理解できるように、一般的な概念でフォトセンサ100の光スポット102 についてみると、ピッチング α´、ヨーイング β´は、

核めて高精度に位置決めすることができる。従って、工作機械、構定機械等の直線運動精度を高めることができ、また精度検査工数を低減できる。

また、測定装置本体11にはレーザ発生器12の他に各フォトセンサ17、23、29、34を含む光学系が固定的に設けられているから、レーザ発生器12個の原因によって補正川フォトセンサ17の光スポットP。の位置が移動すれば、第1、第2の位置検出用フォトセンサ23、29の光スポットP」、Pzの位置も同一変位是だけ移動する。従って、(9)、(10)式に示す各変位かって、(9)、(10)式に示す各変位かって、(9)、(10)式に示す各変位がでせず、直線型動体1に耳に発生しているとが存在せず、直線型動体1に耳に発生しているスーリング設定γのみを再出することができる。

さらに、第1,第2の変位拡大手段22,28を含む光路系と、角度導出手段33を含む光路系とは別光路とし、該角度導出手段33を構成する

さらにまた、割算器 5 3 , 5 4 から出力される X 軸方向変位 認差 e x 、 Y 軸方向変位 誤差 e y は X 軸方向、 Y 軸方向の 2 箇所での 平均誤差として 専出しうるから、 これら変位誤差 e x , e y の測 定植度を摂めて高くすることができる。

なお、実施例では第1、第2の変位拡大手段 2 2 、 2 8 は第1;第2の変位検出用コーナキューブプリズム3,4 との間で2柱復させ、該コーナキューブプリズム3,4 の変位を 4 倍に拡大するものとして述べたが、これらの間での往復回数 nに対応して2 n倍に拡大できるものであり、これは変位拡大手段2 2 、2 8 の構成によって適宜に設定しうる。

また、実施例の耐算装置41ではX軸方向変位

認意 e x 、 Y 極力向変位認意 e r を高精度に演算するために、加算器 5 0 、5 1、 測算器 5 3 、5 4 をそれぞれ用いて平均値を求めるものとして述べたが、 (11) 武、 (13) 武の如く X 極方向変位分 Δ X 1 、 Δ X 2 のいずれか一方、 Y 極方向変位分 Δ Y 1 、 Δ Y 2 のいずれか一方を各変位認意 e x 、 e r として用いてもよい。

さらに、第1、第2の変位校出用コーナキューブプリズム3、4は値角プリズムを用いてもよく、反射鏡13、14、光東拡大器15等は適宜に採用すればよい。

(発明の効果)

本処則に係る直線型動調定装置は以上詳細に述べた如くであって、直線型動体が直線型動するに 殴して発生する6成分の誤差のうち5成分の誤差 を同時に測定することができ、また光東発生手段 に起因する測定誤差要因を除去することができ、 さらに角度検出手段の光路系を変位拡大手段の 光路系と別光路としたから、分解能を高めること ができる等、高精度な直線運動検充が可能とな

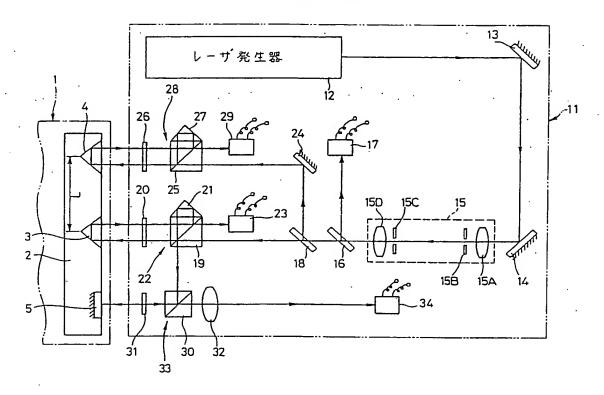
る.

4 . 図面の簡単な説明

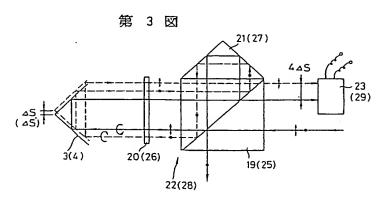
1 … 直線 正動 体、 2 … 校 出 ブロック、 3 … 第 1 の 変 位 校 出 用 コーナキューブ ブリズム、 4 … 第 2 の 変 位 検 出 用 コーナキューブ ブリズム、 5 … 角 度 検 出 用 反射 鏡、 1 1 … 測定 装 置 木 体、 1 2 … レーザ 発生 器、 15 … 光 東 拡 大 器、 17 … 補 正 用 4 象 限 フォトセンサ、 19 … 第 1 の 偏光 ビームス ブリ

ッタ、20…第1の 1/4被長板、21…第1の変位拡大川コーナキューブブリズム、22…第1の変位拡大手段、23…第1の位置検出用4处限フォトセンサ、25…第2の偏光ピームスブリッタ、26…第2の 1/4被長板、27…第2の変位拡大手段、29…第2の位置検出用4处限フォトセンサ、30…第3の偏光ピームスブリッタ、31…第3の 1/4被長板、32…コリメータレンズ、33…角度導出手段、34…角度検出用4处限フォトセンサ、41… 前算設置、42~45…

第 1 図

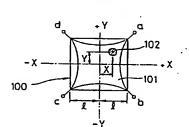


第 2 図

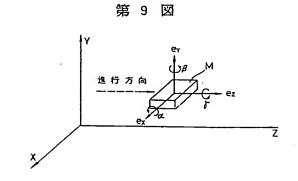


特開昭64-57111 (10)

第 4 図

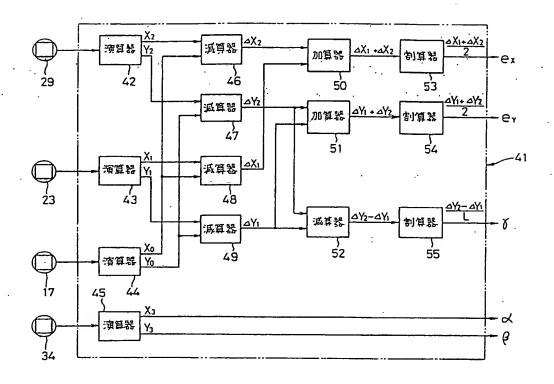


第 5 図



第 6 図 200 205 201 208 加算器 減算器 202م 割算器 206 加算器 減算器 割复器 加算器 203 209 加算器 加算器) 100 204 207

第 7 図



手続補正當(自発)

昭和63年10月1日

特許庁長官段

事件の表示
 昭和62年特許願第213636号

発明の名称
 直線運動測定装置

3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人

住所 東京都千代田区神田淡路町1丁目9番地名称 中央精機株式会社 代表者 堀 田 節 夫

- 5. 補正により増加する発明の数 (増減なし)
- 6. 補正の対象
 - (1) 明細書の「特許請求の範囲」の欄
 - (2) 明細費の「発明の詳細な説明」の欄
 - (3) 図面
- 7. 捕正の内容 特許庁 63.10.19

- (1). 「特許請求の範囲」を別紙のとおり補正する。
- (2). 明細書第8頁第11行

「第2の変位検出手段」とあるのを、「第2の位置検出手段」に補正する。

(3). 明細書第8頁第18行

「第1、第2の変位検」とあるのを、「第1、 第2の位置検」に補正する。

- (4). 添付図面中の第6図を別紙のとおり補正 する。
- 8. 図面補正の理由

第 6 図中の $\begin{bmatrix} X \\ \ell \end{bmatrix}$ を $\begin{bmatrix} Y \\ \ell \end{bmatrix}$ と補正するため。

(別紙)

2. 特許請求の範囲

直線運動体側に設けられ、該直線運動体の動き に応じて変位する第1、第2の変位プリズム及び 反射鏡と、

所定角度の振動面を有する直線偏向を光束として発生する光束発生手段と、

該光束発生手段から発生する光束で該光束発生 部自体の光源の変位を検出する補正用位置検出手段と、

前記光束発生手段による光束を前記直線運動体側の第1の変位プリズムとの間でn回往復させることにより、該変位プリズムの変位量を2n倍に拡大する第1の変位拡大手段と、

該第1の変位拡大手段から拡大して導出された 光束を検出する第1の位置検出手段と、

前記光束発生手段により光束を前記直線運動体側の第2の変位プリズムとの間でn回往復させることにより、該変位プリズムの変位量を2n倍に拡大する第2の変位拡大手段と、

該第2の変位拡大手段から拡大して導出された 光束を検出する第2の<u>位置</u>検出手段と、

前記第1または第2の変位拡大手段から射出された光束を前記運動体側の反射鏡で反射させ、この反射光をレンズを通過させることによって該反射鏡の傾き角を導出する角度導出手段と、

該角度導出手段で導出した傾き角を検出する角度検出手段と、

前記補正用位置検出手段、第1,第2の<u>位置</u>検出手段からの出力倡号に基づき、前記直線運動体の水平方向変位誤差、垂直方向変位誤差およびローリング誤差を演算すると共に、角度検出手段からの出力倡号に基づきビッチング誤差、ヨーイング誤差を演算する演算手段とから構成してなる直線運動測定装置。

第 6 図

